PASJ2016 MOP048

コンパクト ERL 電子銃の高性能化 IMPROVED PERFORMANCE OF THE CERL GUN

西森信行#, A),山本将博^{C)},羽島良一^{B)},森道昭^{B)},永井良治^{B)},宮島司^{C)},内山隆司^{C)},本田洋介^{C)}

Nobuyuki Nishimori ^{#, A)}, Masahiro Yamamoto ^{C)}, Ryoichi Hajima ^{B)}, Michiaki Mori ^{B)}, Ryoji Nagai ^{B)}, Tsukasa

Miyajima ^{C)}, Takashi Uchiyama ^{C)}, Yosuke Honda ^{C)}

^{A)} Tohoku University, 1-2-1 Mikamine, Taihaku, Sendai, Miyagi 982-0826

^{B)} QST, 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai-mura, Naka, Ibaraki, 319-1106

^{C)} KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract

Beam commissioning of the compact ERL (cERL) was performed from Apr. 2013 to Mar. 2016 for the next generation ERL light source project. The DC photoemission gun at the cERL has stably generated average beam current up to 0.9 mA at 390 kV. The operational high voltage was successfully increased up to 500 kV after installation of an additional two segmented ceramics to the existing ten segmented ceramics. A problem towards 10 mA beam generation at 500 kV is discussed.

1. はじめに

コンパクト ERL (cERL) は、次世代 X 線放射光 源、大強度ガンマ線光源[1]、EUV リソグラフィー 用高繰り返し自由電子レーザー (FEL) [2]を見据え た試験加速器として、2013 年 4 月から 2016 年 3 月 までコミッショニングが進められた。2015 年度末ま でに 1mA のエネルギー回収試験を終え[3]、レー ザーコンプトン散乱 (LCS) X 線によるイメージン グ実験[4]、テラヘルツ放射光生成試験も行った[5]。 その間、cERL 光陰極電子銃はトラブル無く、安定 にビームを供給した。本電子銃の 2015 年夏までの 開発状況については第 12 回加速器学会のプロシー ディングス[6]等に報告されている。

本報告では 2015 年夏以降の運転、開発状況につ いて紹介する。2 章では、2016 年 2.3 月に行われた cERL の 1mA 運転中の電子銃運転状況を報告する。 3 章では電子銃セラミック管の改造後の高電圧コン ディショニングと運転状況について報告する。cERL 電子銃は 500kV 運転の実績[7]はあるものの、10 段 セラミック管に不具合を生じたため、8 段セラミッ クとして 390kV で運転を続けてきた。2015 年7月、 新規2段セラミック管を増設し500kV運転を再度目 指す改造作業を行った[6]。カソード電極とそれを支 えるサポートロッド電極の無い状態で 550kV までの 高電圧印加に成功した[6]。夏以降に、カソード電極 とサポートロッド電極をインストールし、550kV ま での高電圧コンディショニング、500kV での高電圧 保持試験を行った。cERL 電子銃としては、主に 390kV で運転を行ったが、450kV 運転のデモンスト レーションも行った。電子銃の高電圧化により、加 速ビームが低エミッタンス化することも実証されて いる[8]。2016 年 4 月以降も、電子銃のみの運転を 続けており、500kV でのビーム生成も行った。現状 の問題点として光陰極そのものから発生する暗電流

が観測されており、原因を調査中である。4 章では、 将来の 10mA 運転に向けた取り組みについて述べる。 また、本稿で詳細は述べないが、FEL 利用を視野に 入れた高電荷ビーム生成用電子銃駆動レーザーの開



Figure 1: Cathode voltage (red), vacuum pressure (green), beam current (blue), laser power (orange), and quantum efficiency (purple) during CW operation with beam current up to 0.9 mA.

n nishim@tagen.tohoku.ac.jp

Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 8-10, 2016, Chiba, Japan

PASJ2016 MOP048

発にも着手している。本発表では、これら cERL 電 子銃の高性能化について報告する。

CERL での光陰極電子銃運転

2013 年 4 月から 2016 年 3 月までの 3 年間に及ぶ cERL の運転中、電子銃に起因するトラブルは一度 もなく、順調に電子ビーム供給を行った。Fig. 1 に 2016 年 3 月 29 日運転時の電子銃電圧(赤)、真空 度(緑)ビーム電流(青)、レーザーパワー(橙)、 光陰極量子効率 QE(ビーム電流/レーザーパワー) を示す。QE の絶対値は約 2%程度である。電子銃の 標準的な運転電圧は 390kV であった。3 年間の延べ 運転時間は 1500 時間を超えたが、電子銃に起因す る放電を起こすことはなかった。電子銃真空度は 1 ×10⁹Pa という極高真空を維持している。1mA 近い ビームを生成しても電子銃の真空度に変化はほとん ど見られなかった。

Fig.1の例では、ビーム運転開始直後には QE が急 速に劣化しているように見えるが、その後安定にな り、途中からむしろ増加に転じているように見える。 この日に引き出した電荷は 14 クーロンであるが、2



Figure 2: HV conditioning results with central stem electrode and cathode electrode. High voltage (red), vacuum pressure (green), and radiation (purple) during high voltage conditioning.

クーロン引き出し後には QE は増加に転じている。 このような OE の減少と増加は、cERL 電子銃では 10uA の施設検査の頃から観測されていた。例えば 2014 年 2 月 28 日の運転では、5µA の電流を数時間 生成し計 16mC の電荷を引き出すだけで、QE が 7.1%から 5.7% (最初の 80%) に下がった。ところ が、翌日には7%近くまで回復した。Fig. 1 では、最 初のビーム引き出し(横軸 1hour の近辺)では 5 分 程度の時間に 170mC のビームを生成した。その間、 確かに QE は最初の値に比べて 85%に減少している。 しかしながら、この間の引き出し電荷は 2014 年時 の 10 倍であり、16mC の引き出し電荷での OE 減少 はない。このように、QE 減少と引き出し電荷の間 に明確な相関が得られておらず、QE の振る舞いに ついて、理解が不充分である。我々の実験データか ら電荷引き出し寿命の議論をするのは今のところ困 難である。

2016 年 2 月の cERL 運転開始前に、光陰極準備容器に高空間分解能 QE マップ測定システムを導入した。ビーム生成試験前後の QE マップの詳細な比較が可能になった[9, 10]。これにより、光陰極寿命の理解が異なる観点から進むようになると期待される。

3. 500kV 運転

2015 年秋にカソード電極とサポートロッド電極を セラミック管にインストールして、高電圧コンディ ショニングを行った。すると、180kV という低い電 圧から放電が発生し、高電圧コンディショニングが 進まないという事態に直面した。セラミック管単体 の高電圧試験では、550kV まで放電なしに印加でき ることを確認していたため、新たにインストールし たサポートロッド又はカソード電極が原因である可 能性が高いと考えた。特にサポートロッドはセラ ミック管の増設に伴い延長の必要があったため、延 長サポートロッドを継ぎ足して対応していたが、そ の継ぎ目から電界放出電流が発生し問題を起こして いることが考えられた。確認のため、電子銃の周囲 にポケット線量計を配置し、放電による放射線分布 測定を行った。結果、延長ロッド継ぎ目に対応する 部分で放射線が高いことが判明した。継ぎ目のない サポートロッドを急遽製作し、2 ヶ月後にインス トールした。

Fig. 2 に高電圧コンディショニングの様子を示す。 サポートロッド交換の効果で、400kV 近くまで放電 せずに上昇した。これまでの実績とほぼ同様であり、 継ぎ目が原因で 180kV で放電していたことが明確に なった。その後、コンディショニングを続け 550kV まで到達し、500kV で 4 時間無放電を達成した。こ れにより 500kV でのビーム生成の目処が立った。

このコンディショニング試験中に、放電停止電圧 と安定に運転できる電子銃電圧に強い相関のあるこ とを我々は発見した。メカニズムなど詳細について は既に論文化されており[11]、本学会で別途発表が ある[12]。 PASJ2016 MOP048



Figure 3: HV test without central stem electrode with additional ceramics. Red is HV and blue is vacuum.

Fig. 3 に 2016 年 3 月末に行った 450kV 運転時の電 子銃高電圧と真空を示す。このビーム調整運転では cERL 周回軌道のビーム輸送、エネルギー回収を実 施し、エミッタンス測定を行った[8]。安定に運転が 出来ていることがわかる。ビーム調整のためバース トモードで運転を行い、電流量は nA 程度であった。 ビーム輸送がうまくいけば、CW 運転も可能であっ たが、1,2 日という限られた時間でビーム調整がそ こまで進まなかった。

cERL 運転が終わった 4 月以降に電子銃単独で運転を行った。放電時のダメージを抑制するため、高電圧電源とセラミック管の間に挿入している出力抵

抗を 66.6k Ω から 100M Ω に交換した。現在、500kV ビーム生成試験に取り組んでいる。

4. 10mA 運転に向けた取り組み

cERL 電子銃は JAEA において開発され、2012 年 に 500kV で 2mA ビーム生成に成功した[7]。当時問 題となったのが、最大電流値である。コッククロフ ト高電圧電源は 10mA 運転仕様であったにも関わら ず、2mA 以上の電流値では電圧降下が発生した。 コッククロフト電源に不具合があるのは明らかで あった。500kV ビーム生成試験後、直ぐに開始した cERL への移設作業や、ビームコミッショニング運 転のため、原因をそれ以上調査することは困難で あった。高電圧電源の試験を行うためには、500kV で 10mA 流せる負荷が必要であるが、現状の電子銃 を用いたビーム生成と異なる負荷(抵抗など)を、 新規製作することは予算的にも困難であった。

2016 年になってから、セラミック管増設により 500kV 印加が可能となったため、高電圧電源の調査 を再開した。Fig.4 上に示す高電圧電源はコッククロ フト電源本体と、その最下段の高周波電圧トランス フォーマー(cERL 電子銃の場合は 25kHz の交流 250V を 24kV に変換)に給電するためのインバータ 電源で構成される。コッククロフト電源本体は電子



Figure 4: Circuit diagram of Cockcroft-Walton (CW) generator. A current transformer (CT) is used to monitor the electric power provided from the inverter circuit during operation of the CW generator. The bottom right shows waveforms of CT signals during 390 kV with 0 mA beam (red curve) and 0.8 mA beam (blue curve).

銃の SF6 タンク内にあるが、インバータ電源は大気 中に置かれている。そこで、Fig. 4 左下に示すよう にインバータ電源の出力の一つに CT (カレントト ランスフォーマー)を設置して、高電圧印加中のイ ンバータ電源出力の様子を調べた。Fig.4 右下に示 すのが 390kV 運転時の CT 波形であり、0mA (青) と 0.8mA (赤)の場合を示している。この結果から、 390kV での最大生成電流を推定するのは困難である。 そこで、550kV まで印加電圧を変えながら CT 波形 を測定した。波形データをまとめるため、各波形の 半周期分の面積 (0V を基準とする)を求め、プ ロットしたのが Fig. 5 である。ほぼ直線状にデータ が分布していることがわかる。縦軸のインバータ電 源出力は、390kV の 0mA と 0.8mA の差から校正し た。

500kV で 2mA 生成に成功した実績から考えた場 合の最大供給能力の推定値(5.7kW)を鎖線で示し た。0mA で高電圧 V[kV]を印加した場合、電源回路 のフィードバック制御に必要な高電圧電源電流値は I[μA]=0.33V[kV]-0.29 である[6]。500kV では 165μA となり、実測値と一致する[13]。ところが、現状の インバータ出力は 500kV-0mA で 5kW に相当するパ ワーを供給していることになり、フィードバック電 流値の 60 倍に相当する 10mA 分の電流が流れてい る。この電流が観測にかからないコッククロフト電 源中のコンデンサやダイオード中を流れているのか、 高周波トランスフォーマーでロスしているのか不明 であるが、500kV では 5kW にも相当するパワーが コッククロフト電源本体のどこかで失われているこ とになる。ロスのない理想的な状態では Fig.5 のイ ンバータ電源出力/高電圧の傾きが 1/60 になるべき である。今後、調査を進めるにあたり、空気中でも 可能な 100kV 以下で傾きが減る条件を探せばよいと 思われる。

高電圧電源を現状のままで使用すると、390kV では 5mA 程度までのビーム生成が可能と推定される。



Figure 5: Inverter output power as a function of high voltage of Cockcroft Walton generator.

注意しなければならないのは、電流を増やし過ぎる と、電子銃電源の電圧降下が起こることである。数 mA に及ぶ大電流ビーム加速時に電圧降下が発生す ると、ビームダイナミクス的にはわずかな影響で あっても、ビームハローなどがビームラインに深刻 な影響を及ぼす可能性があり、注意が必要である。 2012 年 JAEA での電子銃単体試験でも、電圧効果が 放電を誘起して光陰極にダメージを与えるなど、影 響は深刻であった。現状の装置を用いて 1mA 以上 の大電流ビーム試験を行う際には、電子銃電圧を常 時監視し、設定電圧より下がった場合にはビームを 停止するなどインターロックシステムの構築が必須 である。

5. まとめ

2015 年夏以降の cERL 電子銃の運転、アップグ レード状況について報告した。cERL 電子銃として、 最大 1mA 近いビームを安定に供給した。運転電圧 が 390kV に留まっている問題解決のため、電子銃セ ラミック管の増設を行った。カソード電極などをイ ンストールし、ビーム生成条件下で高電圧試験を行 い、550kV までのコンディショニングと 500kV で 4 時間以上無放電を実証した。また、cERL において 450kV ビーム生成も行った。高バンチ電荷運転のた めの電子銃駆動レーザー開発にも着手しており、本 電子銃を用いた高繰り返し XFEL 用の高輝度大電荷 電子ビーム生成試験も視野に入れている。

謝辞

電子銃の真空作業、高電圧コンディショニング作 業、ビーム生成試験には、NAT 浅川智幸氏、NAT 沼田直人氏、三菱電機 飯島寛昭氏、東日技研 亀 田吉郎氏、東日技研 路川徹也氏に御協力頂きまし た。また、ERL 推進室河田洋教授、KEK 加速器第7 研究系小林幸則教授、坂中章悟教授をはじめとする cERL 関係者の皆様から多くのご支援を頂きました。 本研究の一部は、科研費 15H03594 の成果である。

参考文献

- [1] 羽島良一 他、「レーザー・コンプトン散乱による高 輝度ガンマ線の実現とその利用」、第 12 回加速器学 会プロシーディングス, WEPOM07, 79 (2015)..
- [2] 中村典雄 他、「ERL を用いた高出力 EUV-FEL 光源 の S2E シミュレーション.スタディ」、本プロシー ディングス、TUP074 (2016).
- [3] 坂中章悟 他、「コンパクト ERL におけるビーム電 流約 1mA の運転」、本プロシーディングス、 WEOM15 (2016).
- [4] 赤木智哉 他、「レーザーコンプトン散乱による小型 高輝度X線源開発」、第 12 回加速器学会プロシー ディングス、THP114, 1331 (2015).
- [5] 本田洋介 他、「cERL 周回部におけるバンチ長と放射スペクトルの測定」、本プロシーディングス、 MOP077 (2016).
- [6] 西森信行 他、「コンパクト ERL 電子銃の現状と アップグレード計画」、第 12 回加速器学会プロシー ディングス、WEP037, 511 (2015).

PASJ2016 MOP048

- [7] N. Nishimori *et al.*, Appl. Phys. Lett. **102** (2013) 234103.
- [8] 島田美帆 他、「コンパクト ERL におけるエミッタンスおよびオプティックス測定」、本プロシーディングス、TUP063 (2016).
- [9] 山本将博 他、 「大電流 CW ビーム運転前後の半導体 フォトカソード量子効率分布測定」、本プロシーディ ングス、MOP043 (2016).
- [10] 亀田吉郎 他、「光陰極の 2 次元高解像度 QE 分布測 定装置の開発」、本プロシーディングス、TUP096 (2016).
- [11] M. Yamamoto and N. Nishimori, Appl. Phys. Lett. 109 (2016) 014103.
- [12]山本将博、西森信行、「超高真空における電子刺激脱 離と直流放電現象の関係」、本プロシーディングス、 MOOL07 (2016).
- [13] N. Nishimori *et al.*, "Development of a 500-kV photocathode DC gun for the ERL light sources in Japan", Proc. Of FEL2009, TUPC17, 277 (2009).